

目 次

I. 真空技術総論

1. 分子密度の低い気体の平衡論	林 主 稲
1.1 気体の圧力	1
1.2 放射の圧力	6
1.3 圧力の揺らぎ	8
1.4 速度分布	9
1.5 衝突回数, 平均自由行路, 通り抜けの確率	10
1.6 単位時間に壁面をたたく分子数	12
1.7 運動量の流れ	13
1.8 高真空での分子群のつり合い	14
1.9 輸送現象 (拡散, 粘性, 热伝導, ...)	16

A. 輸送現象の一般的な取扱い…(16)/ C. 温度による変化…(20)/ D. 熱拡散…(20)/ E. 真空の熱伝達…(21)	
文 献	24

2. 吸着と脱離

辻 泰

2.1 真空技術と吸着現象	25
2.2 吸着力	27
A. ファン・デル・ワールス力…(27)/ B. 静電的相互作用による引力…(29)/ C. 化学結合力…(30)	
2.3 物理吸着と化学吸着	31
2.4 热的適応係数	36
2.5 滞留時間	41
2.6 吸着の確率	44
2.7 表面拡散	48
2.8 吸着速度と脱離速度	51
2.9 吸着平衡	54
2.10 混合気体の吸着	60
2.11 吸着媒表面	62
2.12 荷電粒子と吸着質の相互作用	68
A. イオン衝撃…(68)/ B. 電子衝撃…(74)	
2.13 表面反応	79
文 献	83

3. 真空の絶縁耐力

渡辺君達

3.1 パッシュエンの法則	93
3.2 絶縁破壊の前駆現象	94
A. 電子放射…(94)/ B. 電界強化率…(95)/ C. 微小放電…(96)	
3.3 自発放電のメカニズム	99

A. 電極面とその近傍での荷電粒子の増殖…(99)/	B. 絶縁破壊のメカニズム…(100)/	C. 絶縁破壊電圧…(104)
3・4 沿面絶縁破壊	110	
A. 沿面絶縁破壊のメカニズム…(110)/	B. 沿面絶縁破壊に及ぼす種々の影響…(110)/	C. 沿面絶縁耐力の改善…(113)
3・5 真空絶縁実施上の注意	114	
3・6 電源および異常電圧	115	
A. 過電流制限機構…(115)/	B. 異常電圧抑制…(115)	
文 献	116	

4. 固体内部の気体	辻 泰
4・1 拡散と透過	120
4・2 ガラスと気体	128
4・3 有機材料と気体	135
4・4 金属と気体	136
A. ステンレス鋼と水素…(139)/	B. チタンその他の金属と気体…(141)/
C. 希ガス…(146)	
文 献	147

II. 真空技術各論

5. 希薄気体の流れ	富永五郎・塚越 修		
5・1 総 論	151		
A. 気体の流量…(151)/	B. コンダクタンス…(152)/	C. 排気速度とコンダクタンス…(152)/	
D. 希薄気体の流れの種類…(153)			
5・2 気体の流れ—コンダクタンス	154		
A. 孔の分子流コンダクタンス…(154)/	B. 円形導管の分子流コンダクタンス…(155)/	C. 円形導管の粘性流コンダクタンス…(158)/	D. 広い圧力範囲で成り立つ円形導管のコンダクタンスの式…(159)
5・3 吸着性気体の流れ—特に非定常分子流	161		

5・4 多孔質中を通る気体の流れ	164
A. 多孔質中を通る気体の流れ…(164)/ B. 気体拡散法による同位元素 の分離…(171)/ C. ガスクロマトグラフ/質量分析計直接結合法におけ る多孔質隔膜型エンリッチャー…(180)	
文 献.....	188

6. 排気法と排気系

小宮宗治

6・1 真空ポンプの性能の表わし方	191
A. 到達圧力…(191)/ B. 流量…(192)/ C. 排気速度…(192)/ D. 排 気の概念…(192)/ E. 総合排気特性…(194)	
6・2 あらびき系	195
A. 油回転ポンプ…(195)/ B. メカニカルブースターまたはルーツ真空 ポンプ…(199)/ C. ソープションポンプ…(199)/ D. きれいなあらび き系…(203)	
6・3 高真空ポンプ	207
A. 蒸気噴射ポンプ…(207)/ B. スパッターアイオンポンプ…(229)/ C. ゲッターポンプ…(244)/ D. ターボ分子ポンプ…(262)/ E. クライオ ポンプ [小宮宗治・斎藤正樹]…(272)	
文 献.....	293

7. 真 空 計 測

中山勝矢・小野雅敏

7・1 概 説	305
A. 真空計測の考え方…(305)/ B. 真空度…(306)/ C. 真空計測器… (313)/ D. 被測定系と真空計との関係…(314)	
7・2 全圧測定	321
A. 真空計の種類と選定…(321)/ B. 液柱差を利用する全圧測定…(325)/ C. 弾性変形を利用する全圧測定…(337)/ D. 輸送現象を利用する全圧 測定…(340)/ E. 電離現象を利用する全圧測定…(348)	
7・3 分圧測定	362
A. 概説…(362)/ B. 静的なイオン分離法…(367)/ C. 動的なイオン分 離法…(371)	

7.4 真空度測定法と真空計の校正	377
A. 圧力測定…(377) / B. 真空計の校正法…(379) / C. マクラウド真空 計による真空度標準…(385) / D. 流量法による真空計校正法…(390)	
文 献	393

8. 真空装置の漏れと漏れ探し

梅 津 市 郎

8.1 理想的な漏れ探し	397
8.2 漏れ探しの前に確かめておくこと	398
A. 単位…(398) / B. 許容漏れ量…(399) / C. 真の漏れと擬似の漏れお よびビルドアップテスト…(400)	
8.3 漏れ探し法の種類	401
8.4 真 空 法	402
A. テスラコイル…(402) / B. ガイスラー管…(403) / C. 真空計による 漏れ探し…(404) / D. イオンポンプによる漏れ探し…(408) / E. 質量 分析計型ヘリウム漏れ検知器…(410)	
8.5 加 圧 法	413
A. 気泡漏れ探し法…(414) / B. ハロゲン漏れ検知器…(415) / C. アン モニアテスト…(416)	
8.6 浸 透 法	417
8.7 漏れ探しの実際	418
A. ヘリウム漏れ検知器による静的な系での漏れ探し…(418) / B. ヘリ ウム漏れ検知器による動的な系での漏れ探し…(419) / C. スニファ法漏 れ探しにおける問題…(422) / D. 超高真空装置の漏れ探しと漏れの発生 …(423) / E. スーパーリーク…(424)	
文 献	424

9. 真 空 用 材 料

小 宮 宗 治

9.1 概 説	427
9.2 構 造 材 料	428
A. 低炭素鋼…(428) / B. ステンレス鋼…(429) / C. ニッケルおよびニ	

ツケル合金…(435) / D. 銅および銅合金…(440) / E. アルミニウムと ジュラルミン…(441) / F. ガラス・セラミックス…(445) / G. エラス トマー…(449)	
9.3 熱 材 料	454
A. 概説…(454) / B. 高温金属材料…(461) / C. 高温絶縁材料…(463) / D. グラファイトおよび高温で使用できる金属間化合物…(465)	
9.4 電 気 材 料	466
A. プラスチックス…(466) / B. 被覆銅線…(469)	
9.5 表面処理法とその材料	470
A. バフ研磨…(470) / B. ショットおよびグリットブラスト…(470) / C. ガラスピードブラスト…(471) / D. 化学洗浄, 電解研磨…(472) / E. 金属溶射, 無機質炎溶射…(478) / F. 脱脂…(478) / G. メッキ …(480)	
9.6 溶接, ろう付け, 接着	483
A. TIG 溶接…(483) / B. 特殊な材料の溶接…(488) / C. ろう付け… (493) / D. 室温付近で常用する真空容器に使える接着…(506)	
文 献.....	507

10. 真空用構成部品

小宮宗治

10.1 フランジ	513
A. エラストマーガスケットシール…(514) / B. メタルガスケットシ ール…(519)	
10.2 のぞき窓	531
A. エラストマーシールのぞき窓…(531) / B. ガラスコバールシールの ぞき窓, サファイヤ窓…(533) / C. 光学用窓のベーカブルシール…(533)	
10.3 真空バルブ	534
A. ガラスコック…(534) / B. 金属製バルブ…(535)	
10.4 真空用端子	552
A. 電流導入端子…(552) / B. 液体導入端子…(556) / C. 運動導入端子 …(558) /	
文 献.....	562

11. 真空装置設計者のために	林 主 稲
11・1 真空装置の設計のために	567
11・2 棚 足 事 項	569
A. 潤滑…(569) / B. 経時変化…(570) / C. 配管内での気体のふるまい …(571)	
11・3 コンダクタンス (C) の計算	592
A. 円形断面の管…(592) / B. 矩形断面の管…(594) / C. 同軸の二つの 円断面の間にはさまれた部分…(596) / D. 楕円形断面(分子流)…(596) / E. シエブロンバッフル(分子流)…(598) / F. コンダクタンスの合成の際 の注意(ビーム効果)…(598) / G. 真空ポンプとの接合(分子流)…(600)	
11・4 分子群の流れによる逆拡散の防止	601
文 献	603
12. 固体表面分析における真空技術	小宮宗治・小野雅敏
12・1 固体表面状態の制御と超高真空技術	605
12・2 表面分析装置の排気系	607
A. 排気系の考え方…(607) / B. 油蒸気による汚染…(608) / C. スパッ ターイオンポンプの陰極の汚染…(610) / D. ターボ分子ポンプを使う場 合…(611) / E. 表面分析装置の典型的な超高真空排気系…(612)	
12・3 試料処理のための真空技術	614
A. 試料操作…(614) / B. 清浄表面のつくり方…(618) / C. 高純度ガス 導入…(625)	
12・4 表面分析実験装置を超高真空に保つには	629
A. 実験に必要な最小限の空間を残して、あとの壁面を低温に保つこと… (629) / B. アナライザ…(630) / C. 電子増倍管…(633)	
文 献	634

付 錄

1. 分子流・粘性流のコンダクタンス
 2. 単位換算
- 637
641

3. 定期刊行物一覧表 643

索引 651~670

